

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s
fibre optic transmission systems**

**Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances –
Partie 3: Émetteurs à diodes laser à modulateur intégré pour des systèmes de
transmission à fibres optiques de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2014 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s
fibre optic transmission systems**

**Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances –
Partie 3: Émetteurs à diodes laser à modulateur intégré pour des systèmes de
transmission à fibres optiques de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

N

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-8322-1585-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms, definitions and symbols	7
3.1 Terms and definitions.....	7
3.2 Symbols.....	7
4 Product parameters	7
4.1 Absolute limiting ratings	7
4.2 Operating environment.....	8
4.3 Functional specification	8
4.4 Diagrams	10
5 Testing	10
5.1 General.....	10
5.2 Characterization testing	10
5.3 Performance testing.....	11
6 Environmental specifications	13
6.1 General safety	13
6.2 Laser safety.....	13
Bibliography.....	14
Figure 1 – Schematic diagram	10
Table 1 – Absolute limiting ratings	8
Table 2 – Operating environment.....	8
Table 3 – Operating conditions for functional specification	8
Table 4 – Functional specification	9
Table 5 – Characterization tests	11
Table 6 – Performance test plan	12
Table 7 – Recommended performance test failure criteria.....	13

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES –
PERFORMANCE STANDARDS –****Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters
for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s fibre optic transmission systems**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62149-3 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004 and constitutes a technical revision.

The significant technical change with respect to the previous edition is as follows:

The performance standards covered by this standard are now extended to a 40 Gb/s-class system from their original 2,5 Gb/s.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
86C/1157/CDV	86C/1230/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62149 series, published under the general title *Fibre optic active components and devices – Performance standards*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Fibre optic transmitters are used to convert electrical signals into optical signals. This part of IEC 62149 covers the performance standard for optical modulators monolithically integrated with laser diodes for 2,5 Gbit/s to 40 Gbit/s multi-channel optical telecommunication systems.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62149-3:2014

Withd2W

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PERFORMANCE STANDARDS –

Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s fibre optic transmission systems

1 Scope

This part of IEC 62149 covers the performance specification for optical modulators monolithically integrated with laser diodes for 2,5 Gbit/s to 40 Gbit/s multi-channel fibre optic transmission systems. This performance standard contains a definition of the product performance requirements together with a series of sets of tests and measurements with clearly defined conditions, severities and pass/fail criteria. The tests are intended to be run as an initial design verification to prove any product's ability to satisfy the performance standard's requirements. This standard is only applicable for on-off keying format.

A product that has been shown to meet all the requirements of a performance standard can be declared as complying with the performance standard, but should then be controlled by a quality assurance program.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-1, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2, *Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-6, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-14, *Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-27, *Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-78, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60749-7, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 7: Internal moisture content measurement and the analysis of other residual gases*

IEC 60749-26, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM)*

IEC 60825-1, *Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 62007-1, *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics*

ITU-T Recommendation G.694.1: *Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid*

MIL-STD-883, *U.S. Department of Defense – Test method standard – Microcircuits*

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, terminology concerning physical concepts, types of devices, general terms and definitions related to ratings and characteristics contained in IEC 62007-1 apply.

3.2 Symbols

X	modulation speed in Gbit/s
PD	photodiode
T_{LD}	laser sub-mount temperature
T_s	shortening of symbol T_{sub}
V_{fm}	forward modulation voltage
V_{rm}	reverse modulation voltage
V_{rmc}	reverse modulation centre voltage
V_{rmpp}	peak-to-peak modulation voltage
T_{sub}	submount temperature

4 Product parameters

4.1 Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings given in Table 1 imply that no catastrophic damage will occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting parameter is in isolation and all other parameters have values within the normal performance parameters. It should not be assumed that limiting values of more than one parameter can be applied at any one time.

Table 1 – Absolute limiting ratings

Parameter	Symbol	Minimum	Maximum	Unit
Operating case temperature (at the bottom of the case)	T_{case}	0	+70	°C
Storage temperature	T_{stg}	–40	+85	°C
Soldering temperature (minimum distance to case specified)	T_{sid}		260/10	°C/s
Laser diode				
Reverse voltage	$V_{\text{R(LD)}}$		2	V
Continuous forward current	$I_{\text{F(LD)}}$		200	mA
Continuous radiant power	ϕ_{e}		10	mW
Photodiode				
Reverse voltage	$V_{\text{R(PD)}}$		10	V
Forward current	$I_{\text{F(PD)}}$		1	mA
Modulator				
Reverse modulation voltage	V_{Rm}		5	V
Forward modulation voltage	V_{Fm}		1	V
Thermal electric cooler				
Cooler current under cooling and heating	I_{p}		1,5	A
Cooler voltage under cooling and heating	V_{p}		2,5	V

4.2 Operating environment

The operating environment is indicated in Table 2.

Table 2 – Operating environment

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Operating case temperature	T_{case}	0	70	°C

4.3 Functional specification

Functional specification shall be within the limit specified in Table 4 at the operating conditions specified in Table 3.

Table 3 – Operating conditions for functional specification

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Laser operating current	I_{op}	50	200	mA
Laser operating temperature	T_{op}	15	35	°C
Reverse modulation centre voltage	V_{rmc}	0,5	1,5	V
Peak to peak modulation voltage	V_{rmpp}	2	3	V
NOTE Operating conditions are adjusted to match ITU-T Recommendation G.694.1 wavelength within the above specified limit.				

Table 4 – Functional specification

Characteristics and conditions at $T_{LD} = T_{op}$, $I_{F(LD)} = I_{op}$ Reverse modulation voltage (V_{rm}) = 0 V, unless otherwise stated		Symbol	Value		Unit
			Minimum	Maximum	
Laser and modulator diode					
Modulation speed		X	2,5	43,02	Gbit/s
Forward voltage at specified ϕ_e or I_{op}		$V_{F(LD)}$		2,2	V
Threshold current		$I_{(TH)}$		50	mA
Radiant power at specified I_{op}		ϕ_e	0,5		mW
Kink free radiant power		ϕ_e	0,6		mW
Extinction ratio at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions) ^a		ER	8,2		dB
Peak emission wavelength at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions) ^{a, b}		λ_P	b	b	nm
Side-mode suppression ratio at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions) ^a		$SMSR$	30		dB
Switching times at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions)	Rise time ^a	t_r		600/X	ps
	Fall time ^a	t_f		600/X	ps
RF return loss at specified ϕ_e or I_{op} $V_{rm} = 1/2 V_{rmpp}$, $f = X$ GHz, 50 Ω termination		S_{11}	6,0		dB
Transmission penalty due to dispersion at specified ϕ_e or I_{op} , under modulated conditions and specified fibre length ^a		Pe		2	dB
Monitor photodiode					
Dark current at $\phi_e = 0$ and specified $V_{R(PD)}$		I_{DARK}		10	nA
Monitor current at specified ϕ_e or I_{op} and $V_{R(PD)}$		I_M	50	2 000	μ A
Tracking error between operating temperature range with reference at 25 °C at specified ϕ_e or I_{op} and $V_{R(PD)}$ specified		TE		0,5	dB
Thermal sensor					
Resistance at specified sensor current		R_s	9,5	10,5	k Ω
Thermister constant, B ^a		B	3 300	3 950	K
Thermal electric cooler					
Cooler current at $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ and $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ at specified ϕ or I_{op}		I_p		1,5	A
Cooler voltage at $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ and $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ at specified ϕ or I_{op}		V_p		2,5	V
^a Definition and condition according to ITU-T G.957, PRBS 2 ²³ – 1 , $V_{rm} = V_{rmc} \pm 1/2 V_{rmpp}$.					
^b According to ITU-T Recommendation G.694.1.					
^c $B = \ln(R/R_0)/1/T - 1/T_0$ where R is the resistance at ambient temperature T (° K) and R_0 is the resistance at ambient temperature T_0 (° K).					

4.4 Diagrams

Figure 1 provides a representative example of a schematic diagram.

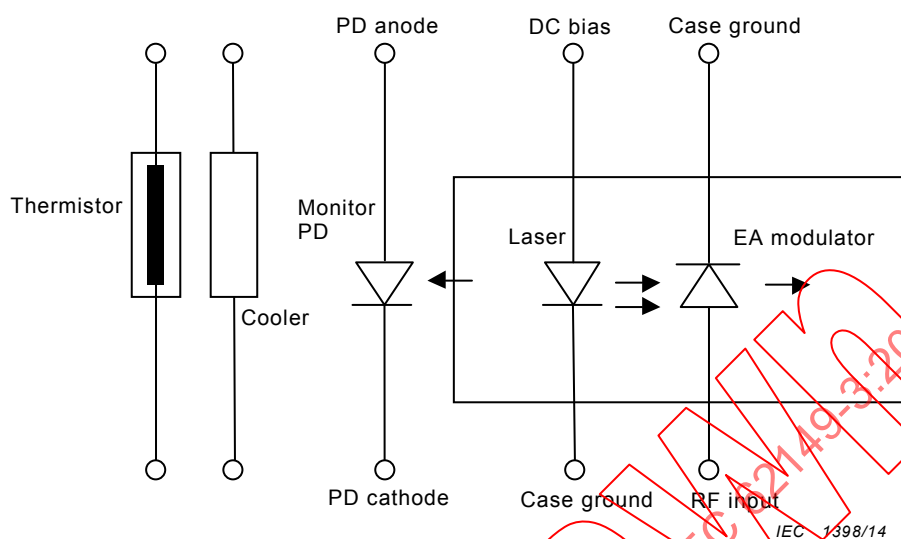


Figure 1 – Schematic diagram

5 Testing

5.1 General

Initial characterization and qualification shall be undertaken when a build standard has been completed and frozen. Qualification maintenance is carried using periodic testing programs. Test conditions for all tests unless otherwise stated are $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

5.2 Characterization testing

Characterization shall be carried out on at least 20 transmitters, taken from at least three different manufacturing lots. The test conditions are detailed in Table 5.

Table 5 – Characterization tests

Characteristics and conditions at $T_{LD} = T_{op}$, $I_{F(LD)} = I_{op}$ Reverse modulation voltage (V_{rm}) = 0V, unless otherwise stated		Symbol	Value		Unit
			Minimum	Maximum	
Laser and modulator diode					
Modulation speed		X	2,5	43,02	Gbit/s
Forward voltage at specified ϕ_e or I_{op}		$V_{F(LD)}$		2,2	V
Threshold current		$I_{(TH)}$		50	mA
Radiant power at specified I_{op}		ϕ_e	0,5		mW
Kink free radiant power		ϕ_e	0,6		mW
Extinction ratio at specified I_{op} or I_{op} (under modulated conditions) ^a		ER	8,2		dB
Peak emission wavelength at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions) ^{a, b}		λ_p	b	b	nm
Side-mode suppression ratio at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions) ^a		SMSR	30		dB
Switching times at specified ϕ_e or I_{op} (under modulated conditions)	Rise time ^a	t_r		600/X	ps
	Fall time ^a	t_f		600/X	ps
RF return loss at specified ϕ_e or I_{op} $V_{rm} = 1/2V_{rmpp}$, $f = X$ GHz, 50 Ω termination		S_{11}	6,0		dB
Transmission penalty due to dispersion at specified ϕ_e or I_{op} , under modulated condition and specified fibre length ^a		P_e		2	dB
Monitor photodiode					
Dark current at $\phi_e = 0$ and specified $V_{R(PD)}$		I_{DARK}		10	nA
Monitor current at specified ϕ_e or I_{op} and $V_{R(PD)}$		I_M	50	2 000	μ A
Tracking error between operating temperature range with reference at 25 °C at specified ϕ_e or I_{op} and $V_{R(PD)}$ specified		TE		0,5	dB
Thermal sensor					
Resistance at specified sensor current		R_s	9,5	10,5	k Ω
Thermister B constant ^c		B	3 300	3 950	K
Thermal electric cooler					
Cooler current at $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ and $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ at specified ϕ or I_{op}		I_p		1,5	A
Cooler voltage at $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ and $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ at specified ϕ or I_{op}		V_p		2,5	V
Manufacturing lot shall be specified by each vendor.					
^a Definition and conditions according to ITU-T G.957, PRBS 2 ²³ – 1, $V_{rm} = V_{rmc} \pm \frac{1}{2} V_{Rmpp}$.					
^b According to ITU-T Recommendation G.694.1.					
^c $B = \ln(R/R_0)/1/T - 1/T_0$ where R is the resistance at ambient temperature T (°K) and R_0 is the resistance at ambient temperature T_0 (°K).					

5.3 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete. See Table 6 for the performance test plan and Table 7 for recommended performance test failure criteria.

Table 6 – Performance test plan

Test	Reference	Conditions	Sample size
Endurance tests of module:			
High temperature storage	IEC 60068-2-2	Temperature: $T = T_{\text{stg max.}}$ Duration: > 2 000 h ^b	11
Low temperature storage	IEC 60068-2-1	Temperature: $T = T_{\text{stg min.}}$ Duration: > 2 000 h ^b	11
Temperature cycling	IEC 60068-2-14	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min.}}$ $T_B = T_{\text{stg max.}}$ Number of cycles = 100	11
Damp heat	IEC 60068-2-78	$T = 40\text{ °C}$, RH = 95 %, 56 days	11
Cyclic moisture resistance	MIL-STD-883H Method 1004		11
Endurance test of laser diode on submount	IEC 60068-2-14	Temperature: at least two test temperatures: ϕ_e specified, constant power $T_{\text{sub1}} = T_{\text{sub max}}$ $T_{\text{sub2}} < (T_{\text{sub1}} - 20\text{ °C})$ Duration: > 5 000 h ^b	By agreement ^c By agreement ^c
Endurance test of photodiode in representative package	IEC 60068-2-14	Temperature: at least two test temperatures: V_R or I_R specified $T_{\text{sub1}} = 125\text{ °C min.}$ ^a $T_{\text{sub2}} < (T_{\text{s1}} - 30\text{ °C})$ Duration: > 1 000 h	By agreement ^c By agreement ^c
Power cycle tests of the thermoelectric cooler		Number of cycles: 20 K $T_{\text{CASE}} = T_{\text{op max}}$ $T_{\text{sub}} = T_{\text{CASE to}}$ $(T_{\text{CASE}} - \Delta T_{\text{max}})$	11
High temperature storage of the thermal sensor	MIL-STD-883H Method 1008	$T = T_{\text{stg max}}$ of the sensor	25
Fibre pull		1 kg, 5 s, 3 times	11
Mechanical shock	IEC 60068-2-27	500 G, 1,0 ms 5 times/axis	11
Vibration	IEC 60068-2-6	20 G, 20 Hz – 2 000 Hz, 4 min/cycle, 4 cycles/axis	11
Thermal shock	IEC 60068-2-14	$\Delta T = 100\text{ °C}$	11
ESD	IEC 60749-26	Human body model	11
Internal moisture	IEC 60749-7	$\leq 5\,000 \times 10^{-6}$	11
^a Or as limited by technology. ^b Provided data about the distribution of wear-out lifetime is accumulated with significant accuracy. Provisional approval for product shipment shall be granted at 2 000 h. It is also recommended to continue the test until accurate extrapolation of lifetime is possible with an upper limit of 10 000 h. Duration up to 5 000 h may be needed for accurate lifetime prediction. ^c The number shall be determined by discussion between the manufacturers and users concerned.			

Table 7 – Recommended performance test failure criteria

Device	Parameter	Failure criterion	Measurement condition
Laser diode	Threshold current or operating current	50 % increase ^a or 10 mA increase if $I_{(TH)} < 20$ mA	25 °C or life test temperature
	Slope efficiency	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Forward voltage	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change ≤ 10 %) ^a	$T_{op min}$, 25 °C, $T_{op max}$
	Wavelength	See application	25 °C ^b
Photodiode	Dark current	USL or 10-nA increase ^a	25 °C
Laser module	Laser threshold or operating current	50 % increase ^a or 10 mA increase if $I_{(TH)} < 20$ mA	25 °C or life test temperature
	Fibre output power	10 % change ^a	Life test temperature T_M set to initial value
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change ≤ 10 %) ^a	$T_{op min}$, 25 °C, $T_{op max}$
	Wavelength	See DS and application	See detail specification
	Tracking ratio (I_M / P_{fibre})	$<LSL \geq USL$	$T_{op min} - T_{op max}$ at rated power level
	Photodiode dark current	USL or 10 nA increase ^a	25 °C
	Thermistor resistance	5 % change ^a	25 °C or life test temperature T_{sub}
	Peltier cooler current	± 10 % change ^a	To maintain constant ΔT during test
	Peltier cooler voltage	± 10 % change ^a	
^a Change of pre- and post- test values.			
^b Or to be determined by agreement between the manufacturers and users concerned.			

6 Environmental specifications

6.1 General safety

All products meeting this standard shall conform to IEC 60950-1.

6.2 Laser safety

Transmitters shall be class 1 laser certified under any condition of operation. This includes single-fault conditions, whether coupled into a fibre or out of an open bore. Transmitters shall be certified to be in conformance with IEC 60825-1.

Laser safety standards and regulations require that the manufacturer of a laser product provide information about the product's laser, safety features, labelling, use, maintenance and service. This documentation shall explicitly define requirements and usage restrictions on the host system necessary to meet these safety certifications.

Bibliography

IEC 60068 (all parts), *Environmental testing*

IEC 60793 (all parts), *Optical fibres*

IEC 60825 (all parts), *Safety of laser products*

IEC 60874 (all parts), *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connectors for optical fibres and cables*

IEC 62572-2, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 2: Laser module degradation*

IEC 62572-3, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 3: Laser modules used for telecommunication*

IEC 61280 (all parts), *Fibre optic communication subsystem test procedures*

IEC 62007-2, *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 2: Measuring methods*

ITU-T G.957: *Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy*

With IEC 62149-3:2014
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62149-3:2014

IECNORM.COM :: Click to view the full PDF of IEC 62149-3:2014

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	17
INTRODUCTION.....	19
1 Domaine d'application	20
2 Références normatives	20
3 Termes, définitions et symboles	21
3.1 Termes et définitions	21
3.2 Symboles.....	21
4 Paramètres du produit	21
4.1 Valeurs limites absolues	21
4.2 Environnement de fonctionnement	22
4.3 Spécification fonctionnelle	22
4.4 Schémas.....	24
5 Essai	24
5.1 Généralités	24
5.2 Essais de caractérisation	24
5.3 Essais de performance	26
6 Spécifications environnementales.....	28
6.1 Sécurité générale.....	28
6.2 Sécurité du laser.....	28
Bibliographie.....	29
Figure 1 – Schéma.....	24
Tableau 1 – Valeurs limites absolues.....	22
Tableau 2 – Environnement de fonctionnement.....	22
Tableau 3 – Conditions de fonctionnement pour la spécification fonctionnelle.....	22
Tableau 4 – Spécification fonctionnelle	23
Tableau 5 – Essais de caractérisation.....	25
Tableau 6 – Plan d'essais de performance.....	26
Tableau 7 – Critères de défaillance pour les essais de performance recommandés	27

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES –
NORMES DE PERFORMANCES –****Partie 3: Emetteurs à diodes laser à modulateur intégré pour
des systèmes de transmission à fibres optiques de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62149-3 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2004, dont elle constitue une révision technique.

La modification technique significative par rapport à l'édition précédente concerne les standards de performance couverts par la présente norme qui sont maintenant élargies pour inclure les systèmes de classe 40 Gb/s à partir des valeurs originales des systèmes 2,5 Gb/s.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
86C/1157/CDV	86C/1230/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62149, publiées sous le titre général *Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

Les émetteurs à fibres optiques sont utilisés pour convertir les signaux électriques en signaux optiques. La présente partie de l'IEC 62149 couvre les exigences de performance relatives aux modulateurs optiques avec diodes laser intégrées de façon monolithique, destinés à des systèmes de télécommunications optiques à canaux multiples de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s.

IECNORM.COM :: Click to view the full PDF of IEC 62149-3:2014

Withd2W

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES – NORMES DE PERFORMANCES –

Partie 3: Emetteurs à diodes laser à modulateur intégré pour des systèmes de transmission à fibres optiques de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62149 couvre les spécifications de performance concernant les modulateurs optiques avec diodes laser intégrées de façon monolithique, destinés à des systèmes de transmission à fibres optiques à canaux multiples de 2,5 Gbit/s à 40 Gbit/s. La présente norme de performance donne une définition des exigences de performances de produits, ainsi qu'une série d'ensembles d'essais et de mesures, avec des conditions, des sévérités et des critères d'acceptation/de rejet clairement définis. Les essais sont prévus pour être réalisés à titre de vérification initiale de conception, pour prouver la capacité des produits à satisfaire aux exigences des normes de performance. La présente norme n'est applicable qu'au format de codage binaire.

Un produit qui a montré qu'il remplissait toutes les exigences d'une norme de performance peut être déclaré comme conforme à la norme de performance, mais il convient qu'il soit ensuite contrôlé selon un programme d'assurance de la qualité.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-1, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai A: Froid*

IEC 60068-2-2, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

IEC 60068-2-6, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-14, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60068-2-27, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-78, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

IEC 60749-7, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des autres gaz résiduels*

IEC 60749-26, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) – Modèle du corps humain (HBM)*

IEC 60825-1, *Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences*

IEC 60950-1, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 62007-1, *Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques – Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles*

Recommandation UIT-T G.694.1: *Grilles spectrales pour les applications de multiplexage par répartition en longueur d'onde: grille dense DWDM*

MIL-STD-883, *U.S. Department of Defense – Test method standard – Microcircuits*

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, la terminologie concernant les concepts physiques, les types de dispositifs, les termes généraux et les définitions relatives aux valeurs assignées et aux caractéristiques, contenue dans l'IEC 62007-1, s'applique.

3.2 Symboles

X	vitesse de modulation, en Gbit/s
PD	photodiode
T_{LD}	température du substrat du laser
T_s	raccourci du symbole T_{sub}
V_{fm}	tension de modulation en direct
V_{rm}	tension de modulation en inverse
V_{rmc}	tension centrale de modulation en inverse
V_{rmpp}	tension de modulation crête à crête
T_{sub}	température du substrat

4 Paramètres du produit

4.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) indiquées au Tableau 1 impliquent qu'aucune détérioration catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis à ces valeurs limites pour de courtes périodes, à condition que chaque paramètre en limite soit isolé et que tous les autres paramètres possèdent des valeurs situées dans les paramètres normaux de performance. Il convient de ne pas présumer que les valeurs limites de plus d'un paramètre puissent être appliquées en une fois.

Tableau 1 – Valeurs limites absolues

Paramètres	Symboles	Minimum	Maximum	Unités
Température du boîtier en fonctionnement (au fond du boîtier)	T_{case}	0	+70	°C
Température de stockage	T_{stg}	–40	+85	°C
Température de soudage (distance minimale par rapport au boîtier spécifiée)	T_{sid}		260/10	°C/s
Diode laser				
Tension en inverse	$V_{R(LD)}$		2	V
Courant continu en direct	$I_{F(LD)}$		200	mA
Puissance continue rayonnée	ϕ_e		10	mW
Photodiode				
Tension en inverse	$V_{R(PD)}$		10	V
Courant en direct	$I_{F(PD)}$		1	mA
Modulateur				
Tension de modulation en inverse	V_{Rm}		5	V
Tension de modulation en direct	V_{Fm}		1	V
Refroidisseur thermo-électrique				
Courant du refroidisseur en mode refroidissement et en mode chauffage	I_P		1,5	A
Tension du refroidisseur en mode refroidissement et en mode chauffage	V_P		2,5	V

4.2 Environnement de fonctionnement

L'environnement de fonctionnement est indiqué dans le Tableau 2.

Tableau 2 – Environnement de fonctionnement

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimale	Maximale	
Température du boîtier en fonctionnement	T_{case}	0	70	°C

4.3 Spécification fonctionnelle

La spécification fonctionnelle doit être comprise dans les limites spécifiées dans le Tableau 4 aux conditions de fonctionnement spécifiées dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Conditions de fonctionnement pour la spécification fonctionnelle

Paramètres	Symboles	Valeur		Unités
		Minimale	Maximale	
Courant de fonctionnement du laser	I_{op}	50	200	mA
Température de fonctionnement du laser	T_{op}	15	35	°C
Tension centrale de modulation en inverse	V_{rmc}	0,5	1,5	V
Tension de modulation crête à crête	V_{rmpp}	2	3	V
NOTE Les conditions de fonctionnement sont ajustées pour garder la longueur d'onde prescrite dans la Recommandation UIT-T G.694.1 dans les limites spécifiées ci-dessus.				

Tableau 4 – Spécification fonctionnelle

Caractéristiques et conditions à $T_{LD} = T_{op}$, $I_{F(LD)} = I_{op}$ Tension de modulation en inverse (V_{rm}) = 0 V, sauf indication contraire		Symboles	Valeur		Unités
			Minimale	Maximale	
Diode laser et à modulateur					
Vitesse de modulation		X	2,5	43,02	Gbit/s
Tension en direct avec ϕ_e ou I_{op} spécifié		$V_{F(LD)}$		2,2	V
Courant de seuil		$I_{(TH)}$		50	mA
Puissance rayonnée avec I_{op} spécifié		ϕ_e	0,5		mW
Puissance rayonnée sans non-linéarité		ϕ_e	0,6		mW
Taux d'extinction avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^a		ER	8,2		dB
Longueur d'onde d'émission crête avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^{a, b}		λ_P	b	b	nm
Rapport de suppression des modes proches avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^a		$SMSR$	30		dB
Temps de commutation avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation)	Temps de montée ^a	t_r		600/X	ps
	Temps de descente ^a	t_f		600/X	ps
Affaiblissement de réflexion RF avec ϕ_e ou I_{op} spécifié $V_{rm} = 1/2 V_{rmpp}$, $f = X$ GHz, terminaison de 50 Ω		S_{11}	6,0		dB
Pénalité de transmission due à la dispersion avec ϕ_e ou I_{op} spécifié, dans des conditions de modulation et pour une longueur de fibre spécifiée ^a		Pe		2	dB
Photodiode de contrôle					
Courant d'extinction avec $\phi_e = 0$ et avec $V_{R(PD)}$ spécifié		I_{DARK}		10	nA
Courant de contrôle avec ϕ_e ou I_{op} spécifié et $V_{R(PD)}$		I_M	50	2 000	μ A
Erreur de suivi dans la plage de températures de fonctionnement, en prenant comme référence une température de 25 °C, avec ϕ_e ou I_{op} spécifié et $V_{R(PD)}$ spécifié		TE		0,5	dB
Capteur thermique					
Résistance au courant du capteur spécifié		R_s	9,5	10,5	k Ω
Constante de la thermistance, B ^a		B	3 300	3 950	K
Refroidisseur thermo-électrique					
Courant du refroidisseur à $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ et $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ avec ϕ ou I_{op} spécifié		I_p		1,5	A
Tension du refroidisseur à $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ et $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ avec ϕ ou I_{op} spécifié		V_p		2,5	V
^a Définition et condition conformément à l'UIT-T G.957, PRBS 2 ²³ – 1, $V_{rm} = V_{rmc} \pm 1/2 V_{rmpp}$.					
^b Conformément à la Recommandation UIT-T G.694.1.					
^c $B = \ln(R/R_0)/1/T - 1/T_0$ où R est la résistance à la température ambiante T (K) et R_0 est la résistance à la température ambiante T_0 (K).					

4.4 Schémas

Un exemple représentatif est donné par le schéma de la Figure 1.

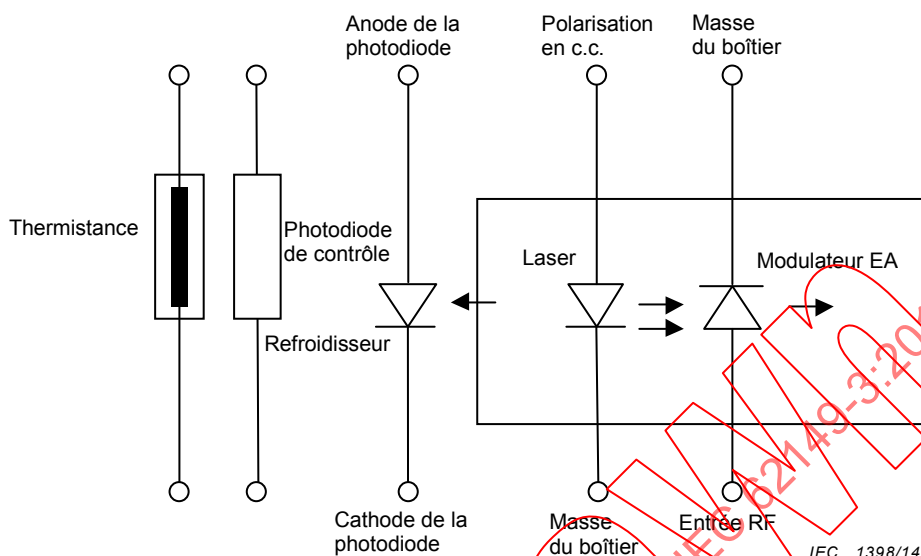


Figure 1 – Schéma

5 Essai

5.1 Généralités

La caractérisation et la qualification initiales doivent être entreprises lorsqu'une norme de construction a été menée à bien et figée. Le suivi de qualification est effectué au moyen de programmes d'essais périodiques. Les conditions d'essai pour tous les essais, sauf indication contraire, sont fixées à $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

5.2 Essais de caractérisation

La caractérisation doit être effectuée sur au moins 20 émetteurs, prélevés dans au moins trois lots différents de production. Les conditions d'essai sont détaillées dans le Tableau 5.

Tableau 5 – Essais de caractérisation

Caractéristiques et conditions à $T_{LD} = T_{op}$, $I_{F(LD)} = I_{op}$ Tension de modulation en inverse (V_{rm}) = 0V, sauf indication contraire		Symboles	Valeur		Unités
			Minimale	Maximale	
Diode laser et à modulateur					
Vitesse de modulation		X	2,5	43,02	Gbit/s
Tension en direct avec ϕ_e ou I_{op} spécifié		$V_{F(LD)}$		2,2	V
Courant de seuil		$I_{(TH)}$		50	mA
Puissance rayonnée avec I_{op} spécifié		ϕ_e	0,5		mW
Puissance rayonnée sans non-linéarité		ϕ_e	0,6		mW
Taux d'extinction avec I_{op} ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^a		ER	8,2		dB
Longueur d'onde d'émission crête avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^{a, b}		λ_P	b	b	nm
Rapport de suppression des modes proches avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation) ^a		SMSR	30		dB
Temps de commutation avec ϕ_e ou I_{op} spécifié (dans des conditions de modulation)	Temps de montée ^a	t_r		600/X	ps
	Temps de descente ^a	t_f		600/X	ps
Affaiblissement de réflexion RF avec ϕ_e ou I_{op} spécifié $V_{rm} = 1/2 V_{rmpp}$, $f = X$ GHz, terminaison de 50 Ω		S_{11}	6,0		dB
Pénalité de transmission due à la dispersion avec ϕ_e ou I_{op} spécifié, dans des conditions de modulation et pour une longueur de fibre spécifiée ^a		Pe		2	dB
Photodiode de contrôle					
Courant d'extinction avec $\phi_e = 0$ et avec $V_{R(PD)}$ spécifié		I_{DARK}		10	nA
Courant de contrôle avec ϕ_e ou I_{op} spécifié et $V_{R(PD)}$		I_M	50	2 000	μ A
Erreur de suivi dans la plage de températures de fonctionnement, en prenant comme référence une température de 25 °C, avec ϕ_e ou I_{op} spécifié et $V_{R(PD)}$ spécifié		TE		0,5	dB
Capteur thermique					
Résistance au courant du capteur spécifié		R_s	9,5	10,5	k Ω
Constante B de la thermistance ^c		B	3 300	3 950	K
Refroidisseur thermo-électrique					
Courant du refroidisseur à $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ et $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ avec ϕ ou I_{op} spécifié		I_p		1,5	A
Tension du refroidisseur à $\Delta T = T_{case(max)} - T_{LD}$ et $\Delta T = T_{LD} - T_{case(min)}$ avec ϕ ou I_{op} spécifié		V_p		2,5	V
Le lot de fabrication doit être spécifié par chaque fournisseur.					
^a Définition et conditions conformément à l'UIT-T G.957, PRBS 2 ²³ – 1, $V_{rm} = V_{rmc} \pm \frac{1}{2} V_{Rmpp}$.					
^b Conformément à la Recommandation UIT-T G.694.1.					
^c $B = \ln(R/R_0)/1/T - 1/T_0$ où R est la résistance à la température ambiante T (°K) et R_0 est la résistance à la température ambiante T_0 (°K).					